JP-A-4-27145 further teaches that the fixation method of the radiation boards can be performed by bonding, caulking, or the like in accordance with the usage thereof.

SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP4027145

Publication date:

1992-01-30

Inventor(s):

OTSUKI TETSUYA

Applicant(s)::

SEIKO EPSON CORP

Requested Patent:

☐ JP4027145

Application Number: JP19900132272 19900522

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/29

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To improve the effect of heat emitted from a semiconductor chip by installing a plurality of heat radiation boards to a semiconductor device.

CONSTITUTION: A semicoductor chip 2 is directly bonded with the bottom of heat radiation boards. An upper heat radiation board 5a and a lower heat radiation board 5b are connected by means of connection pins 6 arrayed in plural. A projected type connection pin 6b is installed to the bottom of the heat radiation board 5b so as to fix a lead frame 4. After the semiconductor chip 2 and a gold line 3 are connected, the projected pin 6b on the bottom of the heat radiation board 5b is arranged to fit in a recessed pin on the heat dissipation board 5a and fixedly connected with each other. The both upper and lower heat radiation boards 5a and 5b are interfaced with a top force 7a and a bottom force 7b of each mold sealing mold and fixed inside the mold when the mold is clamped. This construction prevents the inclination of the heat radiation boards 5a and 5b induced by resin injection pressure. Moreover, the heat radiation boards 5a and 5b are fixed by means of resin 1 and a connec tion pin 6, which makes it possible to improve bonding performance. Further more, since the heat dissipation boards are designed in multi-structure, it is also possible to enhance the effect of heat radiation.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

It is further disclosed that the fixation method of the radiation boads can be performed by bonding, caulking, or the like.

向日本国特許庁(JP)

00 特許出願公開

母公開特許公報(A) 平4-27145

Dint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月30日

H 01 L 23/29

7220-4M H 01 L 23/36

Α

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

公発明の名称 半導体装置

宛特 頭 平2-132272

@出 願 平2(1990)5月22日

加杂明者 大槻

也 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

の出 願 人 セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

70代理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

99 20 1

1. 発明の名称

半導体装置

2.特許請求の氣器

半導体果子の電板とリードフレームのインナー リードとをそれぞれワイヤで接続し、前配半導体 東子から発生する熱を放出する放熱板と共に樹脂 等で対止してなる半導体装置において、前配放熱 板を装置上下部もしくは内部に複板衣有すること を特徴とする半導体装置。

3.発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

半導体装置の構造にかかり、さらに詳しくは放 熱板を有する半導体装置に関する。

[従来の技術]

半導体装置は、半導体チップ2の電気的特性の

引き出しのため、金額 5 Kよりリードフレーム 4 と接続されている。この半導体チップ 2 。金線 5 の保護を目的として、通常樹腐 1 Kて封止されている。また、半導体チップ 2 からの熱を放出するため、各種方法が取られている。

第4回(c)は放熱フィン形パッケーツの断面を示した図であるが、第4回(c)では、半導体サップ 2 搭載部(以下ダイパット部と称する)をパッケージ質面部からフィン状に貫出させ放熱性を向上させたものである。放熱フィン1 0 は、リードと同一平面上に出されている。

第4回(*) は放熱板内蔵パッケージ新面を示した図であるが、第4回(*) では、ダイパット 部面積を広く取りパッケージ内部に対止すること で放射性を向上させる。放熱板11は、面積が広 くパッケージに内蔵されている。

第4回(c)は放熱板質出形パッケージ前面を示した間であるが、第4回(c)では、ダイパット部を厚くし、パッケージ表面に貫出させ放熱性を向上させたものである。放熱板12は、リード

と重直方向に出されている。

現在、これらのうち放射性及び製造プロセスの 容易性より第4図(a)が広く用いられている。

[発明が解決しようとする課題]

半導体チェブは高集機化、高出力化の傾向にあり、それに合わせて本来半導体チェブの保護を目的とした対止においても、放熱特性の向上要求が高まってきている。そのため、対止での放熱特性向上を目的とし、各種の方法が考えられている。

第4図(*)は、放熱フィン10を用いて放射 性を向上させるものであるが、放熱フィン10が リードと同列に接地されているため、リードレィ アクト上のロスが多く、多端子出力の半導体チッ プには不適である。また、放熱フィン10がパッ ケージを横断しているため、樹脂1と放熱フィン 10との密着性低下による品質トラブルも問題と なっている。

第4図(4)では、放熱板11がパッケージに 内蔵されていることで、放熱効果を上げるもので あり第4回(4)に比べ、リードレイアクトへのロスがなく改善されている。しかし、放船板11が放船性の思い樹脂1にて包まれているため高い放船特性が見込めない。また、樹脂1と放船板11との密着性低下による品質トラブルも問題となっている。

第4図(c)では、放無板12をパッケージ表面に露出させたものであり、高い放熱等性を得ることができる。しかし、放熱板12はリードを接着されているのみであるため、機能とつない。そのため、対止の解の圧力による放射のに12の類をや、放熱板12上への樹脂のために12の間重もあった。また、樹脂1と放射を12との密着性低下による品質トラブルという間壁点があった。

そこで、本発明はこのような問題点を解決する もので、その目的は高い放熱特性及び放熱板と樹 閉との密着性向上をはかることのできる半導体装 質を提供することにある。

[算量を解決するための手段]

本発明の半導体接置は、半導体素子の電極とリードフレームのインナーリードとをそれぞれワイヤで接続し、前記半導体素子から発生する熱を放出する放熱板と共に樹脂等で対止してなる半導体接置において、前記放熱板を装置上下部もしくは内部に複数枚有することを特徴とする。

[美族例]

本発明の実施例を説明するに当り、第3回に示したものと、同一もしくは相当部分には同符号を使用し、説明を省略する。

本発明の実施例を示す。第1回(a) は、半導体装置の断面図であり、<u>半導体チップでは下面放</u> 断仮5 4 に直接接着されており、上下の放射板5 a , 5 4 は放射板上に複数配列された結合ビン 6 により接合されている。第1回(b) は、下面収 熱板5 6 とリードフレーム 4 の固定方法及び半導体チップで、金融3 のレイアクトを示している。 下面放射板5 8 には、結合ビンとして凸型ビン 6

♪が まけられており、この凸型ピン 6 ♪を使用し

リードフレーム4の固定を行なう。下面放熱板 5 1とリードフレーム4の固定後、半等体チップ2 がかからの様合を行なう。第1回(c)は、上 面弦熱板5 ェリードフレーム4 下面放熱板5 4 の固定方法を示したものである。金融るによる要 説は丁斐、下面放射板 5 4 の凸ピン 6 4 化上面放 船振5 aの団ピン b aを合わせ、上下放船板5 a ,58を結合固定する。第1卤(4)は、対止の 罪の新面図である。上下の放熱板54。54は、 それぞれ対比会型の上型フェ下型フトに装し、全 型クランプ時に会型内に固定される。このため、 財路住入の際の圧力による資熱板 5 4 。 5 → の種 きがたく安定した品質が確保される。また、放無 低5 4 。5 3 は樹躍1 との観覚力のみではなく。 **総合ビンるにより課定されているため、密着性に** おいても向上される。さらに、放熱板が複数構造 となっているため飲熱効果が肉上される。こ

第2回、第3列に、位の実施例を示す。第2回 は上下放射数84、84に加えダイベット部に8 ♪ , 8 d と 8 ♪ の間にさらに放熱板 8 c を設け、 四層構造となっている。また、第 3 因では上下放 熱板 9 a , 9 c の形状を変え ダイパット部に放為 板 9 c を設けた三層構造のものである。

したがって、放熱板の数、形状については自由 に変化させることが可能であり、放熱板の結合固 定方法も用金に応じて、装着。カシメ等可能であ る。また、放熱板の素材についても、金属。セラ ミック・構設でも良い。

[発明の効果]

以上の説明より、本発明では複数の放熱板を使用した半導体装置を提供することにより、半導体チェブから発せられる熱を放出する高い放熱性を得られるとともに、高信領性・高品質を得ることができる。

4.固面の簡単な説明

第1回(4)は、本発明を示す新面図。第1回 (4)は放熱板とリードフレームの位置関係を示

7 4 - - 對止下型

8 4 - - 放熱板

8 3 - - 政熱板

8 c - - 放熱板

8 4 -- 放熱板

9 4 - - 放船板

9 4 - - 放熱板

9 c - - 放船板

1 0 - - 放熱フェン

11一一放船板

1 2 - - 放熱板

12 F

出版人 トセイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 鈴木客三郎(他1名) した平面図。第1図(c)は、上下放熱板とリードフレームの固定方法を示した断面図。第1図(d)は、対止金型内での金型と放熱板を四枚使用した実施例新面図。第2図は、放熱板を三枚使用した実施例新面図。第4図(a)は、放熱でませんでのでは、放為形パッケージを示した新面図。第4図(c)は、第四図を用いた放為形パッケージを示す新面図。第4図(c)は、第四図を用いた放為形パッケージを示すが面図。第4図(c)は、第四図を用いた放為形パッケージを示すが面図。

---樹 屋

2---半導体チップ

5 - - - 金 種

4 --- - リードフレーム

5 4 -- 放熱板

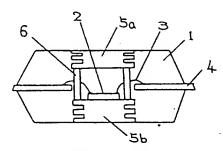
5 4 - - 放熱板

6---結合ピン

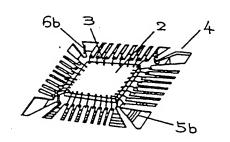
6 年--四ピン

6 4 - - 442

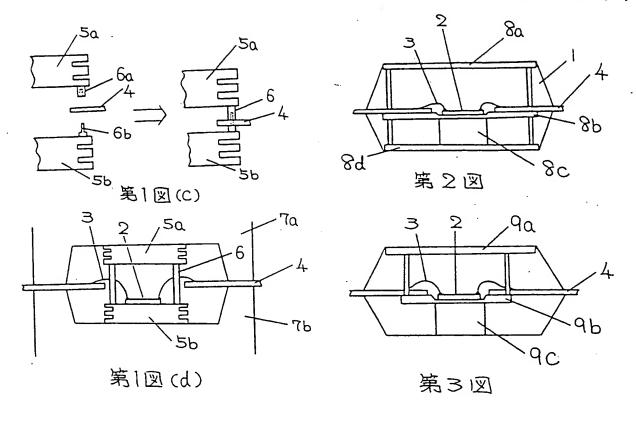
7 a--對止上型

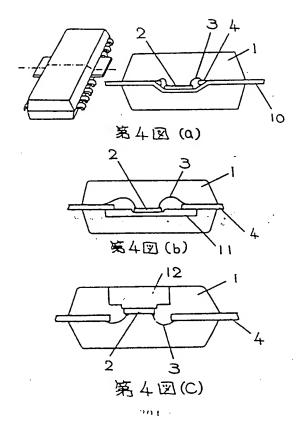


第1図(a)



第1回(b)





THIS PAGE BLANK (USPTO)